# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

63-110780

(43)Date of publication of application: 16.05.1988

(51)Int.CI.

H01S 3/097

(21)Application number : 61-257453

(71)Applicant: TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

29.10.1986

(72)Inventor: TAKAGI SHIGEYUKI

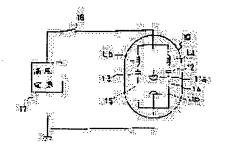
SATO SABURO

## (54) GAS LASER OSCILLATOR

## (57)Abstract:

PURPOSE: To lenghten a pulse width by forming an electrically equivalent circuit inside a laser tube in such a way that the circuit can flow a reciprocating electric current between main discharge electrodes through a peaking capacitor or the like.

CONSTITUTION: A gas laser medium is sealed in a laser tube 10 at a pressure of more than the stmospheric pressure; main discharge electrodes 11a, 11b which are located face to face with each other to constitute a pair are installed there; pin electrodes 14, 15 are connected to the respective main discharge electrodes 11a, 11b via inductances La, Lb for resonance use and peaking capacitors 12, 13 for shaping the waveform of an electric current. If the inductances La, Lb for resonance use are connected to the peaking capacitors 12, 13 so that an electrically equivalent circuit inside the laser tube 10 can satisfy the oscillating conduction, a reciprocating electric current flows between the main discharge electrodes 11a, 11b, and a pulsed laser beam is output





twice in succession. As a result, it is possible to output a pulsed laser beam of a long pulse—width so that a laser—induced chemical reaction or the like during the production process of a semiconductor device can proceed continuously and smoothly.

## **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision

## ⑩日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

## ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭63-110780

(f)Int\_Cl\_4

識別記号

庁内整理番号

磁公開 昭和63年(1988)5月16日

H 01 S 3/097 7630-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

公発明の名称 ガスレーザ発振装置

> 创特 願 昭61-257453

砂出 願 昭61(1986)10月29日

620発明 者 高 木

茂 行

神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地 株式会社東芝生産

技術研究所内

69発明 佐

 $\equiv$ 郎 神奈川県横浜市磯子区新杉田町8番地 株式会社東芝生産

技術研究所内

株式会社東芝 の出 頭 人

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

弁理士 鈴江 30代理人 武彦 外2名

# 1. 発明の名称

ガスレーザ発展装置

## 2. 特許請求の範囲

(1) ガスレーザ媒質が封入されかつピーキングコ ンデンサが接続された対を成す主放電電極を内設 したレーザ質と、前記主放電電極に前記ピーキン グコンデンサを通してパルス電圧を印加して放電 させる故電回路をもったガスレーザ発振装置にお いて、前記放電回路は前記主放電電機間に往復退 流を流す抵気的勢価回路を備えていることを特徴 とするガスレーザ発版装置。

(2) 電気的等価回路はピーキングコンデンサに共 展用インダクタンスを付加した特許紡束の範囲第 (1) 項記載のガスレーザ危帳装置。

(G) 電気的等価回路はインピーダンスを低下させ るガスレーザ媒質組成とする特許請求の範囲第(1) 項記載のガスレーザ発展数異。

#### 3. 発明の詳細な説明

[発明の目的]

(産業上の利用分野)

本苑明は、バルスレーザを出力するエキシマ レーザ装置等のガスレーザ発掘装置に関する。

(従来の技術)

第6図は従来のエキシマレーザ発振装置の構 成図であって、レーザ質1の内部にはガスレーザ 蝶質例えばXe / H C l / N e や X e / H C l / Heの混合ガスが大気圧以上で封入されている。 そして、このレーザ質1の内部には互いに対向し て対を成す主放機構振2a、2bが設けられると ともにこれら主放電程極2a、2bに放形整形の ねのピーキングコンデンサ3、4を介してピンオ 挺ち、6が接続されている。そこで、海圧電源7 からギャップスイッチやサイラトロン等のスイッ チ装置8を通して主放電電桶2a、2b間にパル スポ圧が印加されると、第7阕に示すように約 100nsoc 期間に電流が各ピーキングコンデンサる、 4を通して各ピン電機ち、6に流れてピン電機ち、

## 特開昭63-110780(2)

6 間を放電ではない、主放電電極2 a、2 b 間が予備電離される。このとき、各ピーキングコンデンサ3、4 は負方向に充電を抵してれが十分な充電電圧になされると、主放電極2 a、2 b 間で主放電が発生して大電流が流れる。これによって、レーザ管1 内にエキシマが生成され、このエキシマが解離するときに発生する光エネルスレーザとして出力される。なお、パルスレーザとして示す型流波形より少にでがパルスレーザとして示す型流波形は関いて立ち上がり、パルスレーザのパルス幅はで流のパルス幅とほぼ同じである。

#### (作用)

このような電気的等価回路が形成されると、 主放電電機関に往復電流が流れて電流パルス幅が 長くなり、これに従ってパルスレーザのパルス幅 が長くなる。

#### (実施例)

以下、水発明の第1実施例について図面を参 照して説明する。

30 nF であり、浮遊インダンタンス & 2 は 3 nH である。従って、電流パルス幅 r は、

#### T - R V C 2 2 2

から30nsocとなり、短パルス幅のパルスレーザとなる。ところで、エキシマレーザは免扱改長が集外線領域であって半導体製造プロセスにおけるレーザ誘導化学反応等に好適であって、その応用が十分期待されている。ところが、パルスレーザのパルス幅が上記の如く30nsocとう短パルス幅では、レーザ誘起化学反応が間欠的処理となってしまい各種処理を連続的にスムーズに進行できないという問題がある。

(発明が解決しようとする問題点)

以上のようにパルスレーザのパルス幅が短く レーザ講起化学反応等の各種処理を連続的に行う ことができなかった。

そこで本苑明は、パルス爆を長くできるガスレーザ発掘装置を提供することを目的とする。

(問題点を解決するための手段)

本苑明は、レーザ質内にピーキングコンデン

Lg + lg - Lt

r + 2 - F

として第3図に示す \$P\$ 価回路の 扱動 条件を求めると、

4× (L t / C a ) > R 2 .... (1) となる。また、振動の減資量αは、  $a = R / 2 \times L_1$ 

/01

となる。そこで、ビーキングコンデンサ12、 13の容益 C a はエキシマレーザでは例えば30 nFであり、浮遊インダクタンス値 2 g は3.1aH であり、回路上の抵抗値 r は 0.2 Ω、放電部のインビーダンス 2 o はガスレーザ裝置の組成によっ て異なるがここでは組成を

HCl/Xe/Ho

- 3.5 forr / 80 forr / 2000 forr として 0.7 Ωとすると、R - 0.9 Ωとなる。これ ら各値を上記第(1)式に代入することによりインダ クタンスしょは、

Lt = 6.1 nH

となって共長用インダクタンス値 L g は 8.1 ー 3.1 - 3.0 nH以上であればよいことが分かる。 従って、共振用インダクタンス値 L g はこの値よ り少し高めの 4 n H と Q 定する。

れる。なお、このときの充電方向は放電時におけ る電流の流れ方向によって決まるので前回の光温 とは逆方向となる。従って、主放地電桶11a、 11 bは第4 図に示す如く正方向の選圧が加わる。 そして、各ピーキングコンデンサ12、13に光 用された電荷が、今度はピン電極14、15から 主放電電極11b、11a、さらに共振用インダ クタンスしa、しらに流れて2回目の放電が発生 する。つまり、主放電電極11a、11b間には 住復電流が流れて2回の放電が連続して発生し、 この結果パルスレーザのパルス幅は15nsecとなる。 このように上記第1支施例においては、ピーキ ングコンデンサ12、13に共振用インダクタン スLa、Lbを接続してレーザ管10内の増気的 等価回路を援助条件を満足するように構成したの で、主放電電機11a、11b間に往復電流が流 れて2回連続してパルスレーザが出力される。従 って、パルス幅の長いパルスレーザを出力するこ とができ、半可体型造プロセスにおけるレーザ誘 起化学反応等を連続してスムーズに進行できる。

出力電圧を持つ高圧電飙17が接続されている。

次に上記の如く構成された装置の作用について 説明する。高圧退滅17からスイッチ装置16を 通して各主放電電機1118、116間にパルス電 圧が印加されると、第4図に示すように電流が各 共振川インダクタンスLa、Lbからピーキング コンデンサ12、13を通して各ピン電橱14、 15に流れて各ピン選長14、15間を放付させ る。これにより、主放電池極111a、116間が 予何心超される。そうして、各ピーキングコンデ ンサ12、13が負方向で十分充心されると、出 放電電板11a、11日間に主放電が発生して大 **地流が流れる。これによって、放電部でエキシマ** が生成され、このエキシマが解離すると自に発生 するエネルギがパルスレーザとして出力される。 ところが、レーザ第10内の混気的雰囲回路は上 記説明の如く振動条件を演足する値の共振用イン ダクタンスLB、Lbが接続されているために前 記放電によって消費できなかった電気エネルギは **門び各ピーキングコンデンサ12、13に充電さ** 

なお、往復電流を得るのでなくただ単にインダクタンスを接続してパルス幅を長くしようとすると、そのインダクタンス値は非常に大きくなる。 例えば、上記実施例の条件でパルス幅80nsecを得ようとすると、ピーキングコンデンサ値を30 nF として上記式

#### $\tau = \pi \sqrt{C \cdot L T}$

から粒インダンタンスしいの値は22 nHとなる。すなわち、浮遊インダクタンス 3.1 n Hに、 此版 Hインダクタンス L g (18.9 nH) を付加する必 Wがある。このようにインダクタンス成分した が22 nHと大きくなると主放でで極 1 1 a、 1 1 b 間に流れる 世流の立ち上がりが遅くなってパルスレーザの危援効率が 2 分の 1 から 3 分の 1 に低下してしまう。

次に本発明の第2実施例について説明する。

ところで、上記第(I)式からレーザで 1 0 内の電気的事価回路の優勤条件を満足する協政とするためには放電部のインピーダンス 2 を小さくすることが考えられる。そこで、ガスレーザ娯賀の組成

#### 特開昭63-110780(4)

する各ガス益を変えることが行なわれる。つまり、 nHとしてインピーグンス2を0.7 Ωとした場合 H C & / X e - 3.5 / 80 fort

を H o2000 forr で希択したときインピーダンス Z は0.7 Ωであるが、

H C & / X c - 3.5 / 80 forr

をNe 2000 foreで桁択すればインピーダンス Z は 0.4 Ωとなる。従って、ガスレーザ媒質をインピ ーダンスの低い組成とすることによりインダクタ ンス成分しし は上記第(1)式から

Lt > 2.7 nH

となり浮遊インダクタンス18のみで振動条件が **湖足されるようになる。この結果、上記如くイン** ピーダンス2の小さなガスレーザ媒質の組成とす れば少なくとも主放電電艇間に往復電流が流れて パルスレーザのパルス幅を長くできる。

なお、インダクタンス成分しにを一定とした場 合、インピーダンス2を小さくすることによりパ ルスレーザの2回目のピーク値を大きくすること ができる。つまり、インダクタンス成分L1 をフ

希駅ガスをNe 100 %とし、Xe ガス最を80forr から40forsへ変え、インピーダンス2g を

 $Z \leq 0.35$ 

している。

なお、本発明は上記各実施例に限定されるもの でなくその主旨を逸脱しない範囲で変形してもよ い。例えば、シーザ管内の電気的等価回路の提動 条件を満足するためにピン電極の猛を細くしたり、 あるいは全長を長くしたりして津遊イングクタン スセスを増加してインダクタンス成分LLを7 OHとしてもよい。また、役気的等価回路での扱 動を複数回にすれば、レーザパルスのパルス幅が より長くできる。

[范明の効果]

以上詳記したように本発明によれば、パルス 幅を長くできるガスレーザ発掘装置を提供できる。 4. 図面の助用な説明

第1関および第2図は木漿明に係わるガスレ ーザ装置をエキシマレーザ装置に適用した場合の 第1次施例を示す構成図、第3図は第1図に示す

減資量αは上記第旧式から

 $\alpha = 6.4 \times 10^7$  (1/s)

となり、またインダクタンス成分しt を7 aHと してインピーグンス2を0.4 Ωとした場合被避益

 $\alpha = 4.3 \times 10^7$  (1 / s)

となる。従って、インピーダンス Z が O.7 Ωのと

1 / a = 15 nsec

に1/eの割合いで電流のピーク値が減少し、イ ンピーダンス Z が 0.4 Ωのとき

1 / a = 23 asec

に1/eの割合いで電流のピーク値が減少するこ とになる。かくして、インピーダンス2か0.7 か ら0.4 Ωへの変化では2回目のヒークが発生する までの時間はほぼ同一となるのでインビーダンス Zが0.4 Ωの方が電流ピーク値が大きくなる。な お、箔5図はインピーダンス2の値を小さくした 場合の各被形を示しており、ガスレーザ媒質は、

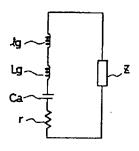
**装置におけるレーザ管内の電気的等価回路の模式** 図、第4図は第1図に示す装置のパルスレーザ発 概作用を示すタイミング図、第5図は本発明設置 の第2 実施例の作用を説明するための図、第6 図 および第7図は従来装置を説明するための図であ

10…レーザ管、11a. 11b…主放循電極、 12, 13 ... ピーキングコンデンサ、14, 15 … ピン電極、16 … スイッチ装置、17 … 高圧電

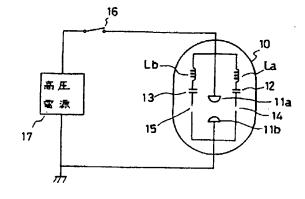
出版人代理人 弁理士 鈴江武彦

# 特開昭63-110780(5)

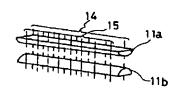




第 3 図





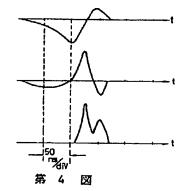


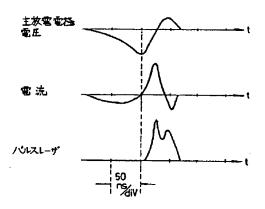
第 2 図











第 5 図

